Search Notes					

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/005,314	BARUCH ET AL.
Examiner	Art Unit
Brian I Albartalli	2020

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	-			
			<u> </u>	
:				
	•			
	•			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-;	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			,	
		:		
	· ·			
1			1	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
-			
Interferenc See Sear Prin		12/5/2006	ВА

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)		
	DATE	EXMR
Updated EAST Search (US-PGPUB, USPAT, USOCR, EPO, JPO, DERWENT, IBM_TDB) - See Search History Printout	12/5/2006	BA
	ī	